This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



EP 0 923 130 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication: 16.06.1999 Bulletin 1999/24

(21) Numéro de dépôt: 98403144.3

(22) Date de dépôt: 14.12.1998

(51) Int. Cl.⁶: **H01L 23/538**, H01L 23/485, H01L 25/16, H01L 25/065, H01L 21/58, H01L 23/498

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE

Etats d'extension désignés: AL LT LV MK RO SI

(30) Priorité: 12.12.1997 FR 9715800

(71) Demandeur: ELA MEDICAL (Société anonyme) F-92541 Montrouge (FR) (72) Inventeur: van Campenhout, Yves 94190 Saint George (FR)

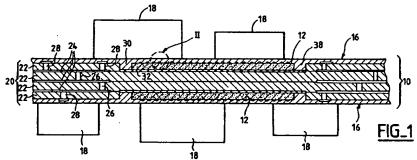
(11)

(74) Mandataire:

 Dupuis-Latour, Dominique et al
 Avocat à la Cour,
 Cabinet Bardehle, Pagenberg & Partner,
 14 boulevard Malesherbes
 75008 Paris (FR)

- (54) Circuit électronique, notamment pour un dispositif médical implantable actif tel qu'un stimulateur ou défibrillateur cardiaque, et son procédé de réalisation
- (57) Ce circuit électronique comporte au moins une puce (12) reportée, ainsi que d'autres composants électroniques associés (18), sur un substrat (10). La puce est une puce nue non encapsulée portant des plages de contact électrique, et cette puce est enterrée dans l'épaisseur du substrat, au fond d'une cavité (30) remplie d'une résine isolante (38) affleurant le plan du subs-

trat et recouvrant la puce à l'exception de fils de liaison reliés à un motif d'interconnexion (24, 26, 28) au sein du substrat. Il est ainsi possible de reporter au moins certains des composants supplémentaires au-dessus de la puce et de prévoir au-dessus de la puce une pluralité de couches d'interconnexion supplémentaires.



15

[0001] La présente invention concerne la technologie des circuits électroniques, notamment des circuits électroniques de dispositifs médicaux implantables actifs 5 tels que les stimulateurs ou défibrillateurs cardiaques.

1

[0002] En effet, dans ces domaines, la miniaturisation des circuits est un paramètre essentiel, et l'on se trouve souvent confronté à la difficulté consistant à trouver un compromis entre, d'une part, l'augmentation du nombre et de la taille des composants électroniques pour disposer d'appareils intégrant un plus grand nombre de fonctions et, d'autre part, la miniaturisation de plus en plus poussée du circuit, de manière à ne pas empiéter sur le volume nécessaire à la pile d'alimentation.

Jusqu'à présent, ces circuits sont habituellement réalisés sur un substrat double face portant, d'un côté, les circuits intégrés incorporant les diverses puces encapsulées et, de l'autre côté, les composants discrets passifs (condensateurs, résistances, etc.) et actifs (dio-

[0004] L'un des buts de l'invention est de proposer une nouvelle technologie de réalisation d'un circuit électronique procurant un gain de place important, afin de pouvoir réduire les dimensions du circuit dans des proportions très importantes.

[0005] Un autre but de l'invention est la rationalisation du processus de fabrication des circuits, en permettant notamment un report direct des puces sur le substrat, ces puces étant directement obtenues après découpe d'une tranche, sans traitement additionnel ni encapsulation.

[0006] Un autre but encore de l'invention est de permettre une plus grande densité d'intégration des composants discrets et une plus grande densité de routage des diverses interconnexions, en permettant l'utilisation de la surface déjà occupée par les puces pour l'adjonction de couches d'interconnexion supplémentaires et/ou de composants additionnels.

[0007] Le procédé de l'invention, qui concerne le report d'une puce de microcircuit sur un substrat destiné à recevoir cette puce ainsi que d'autres composants électroniques associés pour former un circuit électronique, est caractérisé par les étapes suivantes : a) obtention d'une puce nue individualisée portant sur l'une de ses faces des plages de contact électrique ; b) obtention d'un substrat incorporant en son sein des motifs d'interconnexion et comportant sur au moins l'une de ses faces au moins une cavité de profondeur et d'étendue supérieures à celles de la puce ; c) mise en 50 place d'au moins une puce au fond de la cavité ; d) report sur les plages de contact de la puce de fils de liaison électrique émergeant au-dessus du niveau du substrat ; e) remplissage de la cavité par une résine isolante affleurant le plan du substrat et recouvrant la puce en laissant des fils de liaison émergents ; f) réalisation de connexions électriques entre les fils de liaison émergents et ledit motif d'interconnexion au sein du substrat

; et g) report sur le substrat desdits composants supplémentaires associés.

[8000] Selon diverses formes de mise en oeuvre avantageuses:

- à l'étape c), au moins une puce est disposée avec ses plages de contact tournées vers l'extérieur ;
- au moins certains des composants supplémentaires de l'étape g) sont reportés au-dessus de la
- l'étape c) comporte le collage de la puce au fond de la cavité au moyen d'un film de colle d'épaisseur contrôlée;
- l'étape f) comporte la formation au-dessus de la puce d'une pluralité de couches d'interconnexion supplémentaires;
- à l'étape c), on superpose une pluralité de puces dans la cavité;
- les étapes b) à g) sont accomplies collectivement sur une plaque de substrat unique portant une pluralité de circuits électroniques, et sont ensuite suivies d'une étape de découpe du substrat pour l'individualisation de ces circuits électroniques.

[0009] L'invention vise également, en tant que produit industriel nouveau, un tel circuit électronique, c'est-àdire comportant au moins une puce reportée, ainsi que d'autres composants électroniques associés, sur un substrat, dans lequel la puce est une puce nue non encapsulée, portant des plages de contact électrique, et cette puce est enterrée dans l'épaisseur du substrat, au fond d'une cavité remplie d'une résine isolante affleurant le plan du substrat et recouvrant la puce à l'exception de fils de liaison reliés à un motif d'interconnexion disposé au sein du substrat.

[0010] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée ci-dessous d'un exemple de mise en oeuvre, en référence aux dessins annexés.

La figure 1 est une vue en coupe partielle d'un circuit double face réalisé selon les enseignements de l'invention.

La figure 2 est une vue agrandie du détail repéré II sur la figure 1.

Les figures 3 et 4 montrent à la même échelle, à titre de comparaison, le même circuit réalisé respectivement avec la technologie de l'art antérieur et avec celle de l'invention.

La figure 5 illustre une variante de mise en oeuvre de l'invention.

Sur la figure 1, la référence 10 désigne de façon générale un circuit électronique réalisé selon les enseignements de l'invention, qui est dans cet exemple un circuit double face comportant sur chacune de ses faces une ou plusieurs puces de circuit intégré 12 ainsi que, reportés sur la surface 16, divers composants dis-

40

45

2

crets 18, actifs ou passifs, par exemple des composants CMS.

[0012] De façon caractéristique de l'invention, les puces 12 sont des puces nues, c'est-à-dire des plaquettes directement issues de la tranche de silicium après découpe de celle-ci en composants individuels, sans traitement supplémentaire, enrobage ni encapsulation.

[0013] Les puces 12 comportent en surface des plages de contact ou *pads* 14 (visibles sur le détail de la figure 2) tournées vers le haut ; on exposera plus loin la manière dont est réalisée la prise de contact à ces plages 14.

[0014] Le circuit est réalisé sur un substrat 20 qui, dans cet exemple, est un substrat multicouche incorporant une pluralité de couches isolantes 22 portant des métallisations conductrices 24 reliées entre elles par des vias internes 26, et à des métallisations de surface par des vias externes 28. Ce substrat 20 est un substrat de type classique, généralement réalisé en verre époxy, polyimide ou équivalent.

[0015] De façon également caractéristique de l'invention, ce substrat comporte (dans cet exemple, sur chacune de ses faces) une ou plusieurs cavités 30 dont les dimensions, en surface et en épaisseur, sont légèrement supérieures à celles des puces 12 que ces cavités sont destinées à recevoir. Les cavités peuvent être réalisées par enlèvement de matière, c'est-à-dire par usinage du substrat multicouche après réalisation de celuici, ou bien directement au moment de la formation de l'empilement de couches, en prévoyant alors pour la dernière couche une découpe de la taille voulue, qui formera la cavité après superposition aux autres couches, restées pleines.

[0016] La puce 12 est mise en place au fond de la cavité 30 avec interposition d'une épaisseur 32 de colle (par exemple une colle avec trame), permettant de parfaitement maîtriser le positionnement en épaisseur de la puce dans la cavité.

[0017] Une fois collée au fond de la cavité, la puce reçoit sur chacune de ses plages de contact 14 une série de liaisons électriques, par exemple sous forme d'une boule 34 prolongée par une queue verticale 36. Cette prise de contact est réalisée par une technique exposée dans le WO-A-93/24956, dont la demanderesse est co-titulaire et auquel on pourra se référer pour de plus amples détails sur la réalisation des liaisons électriques.

[0018] La cavité 30 est ensuite remplie d'une résine 38, en une quantité qui permet d'enterrer complètement la puce, à l'exception des queues 36 des fils de liaison aux plages de contact 14.

[0019] Le matériau de la résine 38 est un matériau tel qu'un polyimide, une polyphénylquinoxaline, un polysiloxane, une résine époxy ou analogue. Son coefficient de dilatation est choisi pour être le même que celui du matériau du substrat (par exemple 19 ppm pour un substrat en verre époxy), et il est coulé et durci in situ, par exemple par exposition aux UV ou passage en tem-

pérature.

[0020] Après durcissement de la résine, le substrat pourvu des puces enterrées est soumis, à une opération de polissage ou rectification de manière à ajuster l'état de surface et couper les queues 36 au ras de la surface obtenue.

[0021] L'étape suivante est une étape de dépôt d'une couche de métallisation (par exemple de nickel), qui est gravée pour réaliser les prises de connexion 40 sur chacune des queues 36, toujours de la manière enseignée par le WO-A-93/24956 précité.

[0022] Le circuit obtenu peut éventuellement recevoir, notamment au-dessus des puces, des couches d'interconnexion supplémentaires réalisées selon la technique dite des "micro-vias". Cette technique consiste à déposer des couches 42 de matériau isolant qui sont gravées pour former des prises de contact 44 traversant l'épaisseur de la couche et reliées à des conducteurs métalliques 46. On peut ainsi superposer plusieurs couches pour augmenter la densité de routage du motif d'interconnexion du circuit.

[0023] L'ensemble reçoit enfin une couche finale 48 qui sera la couche de surface du substrat, et sur laquelle seront reportés les composants discrets 18, généralement des composants CMS.

[0024] Avantageusement, les diverses étapes que l'on vient d'exposer ci-dessus sont opérées sur une plaque de substrat de grande dimension, correspondant à une pluralité de circuits individuels réalisés collectivement et qui seront individualisés ultérieurement par découpe de la plaque.

[0025] La figure 3 est une vue en plan de l'une des faces d'un circuit 10 réalisé conformément aux enseignements de l'art antérieur. Il s'agit d'un circuit double face, où l'une des faces porte les circuits intégrés sous forme de composants encapsulés 18 (au nombre de quatre dans l'exemple illustré) et l'autre face (non visible sur la figure) porte les divers composants discrets. La surface d'un tel circuit est de l'ordre de 900 mm².

[0026] La figure 4 montre, à titre de comparaison, le même circuit réalisé selon les enseignements de l'invention. Il s'agit toujours d'un circuit double face, mais les puces sont enterrées des deux côtés du circuit, et les composants discrets sont reportés sur les deux côtés du circuit, également. La face du circuit visible figure 4 porte la puce qui était celle du circuit de gauche sur la figure 3, mais celle-ci est désormais enterrée dans l'épaisseur du substrat (le contour 50 en tiretés illustre sa position) et recouverte de composants discrets tels que 52, reportés au-dessus de cette puce. L'autre face du circuit porte les trois autres puces, ainsi que d'autres composants discrets.

[0027] Grâce à la technologie mise en oeuvre selon l'invention, il est possible de réduire la surface du substrat de 900 à 495 mm², soit un gain de 45 %, avec le même nombre de composants, les mêmes puces et donc exactement les mêmes fonctionnalités que le circuit de l'art antérieur.

5

30

40

45

50

55

[0028] On notera que, outre le gain en surface, l'invention procure un gain en épaisseur de l'ordre de 30 %, grâce à la suppression des boîtiers des puces et à l'incorporation de celles-ci dans l'épaisseur du substrat. Le gain total en volume peut alors atteindre 60%.

Sur la figure 5, on a illustré une variante de mise en oeuvre de l'invention, dans laquelle plusieurs puces sont enterrées dans une même cavité 30. La figure 5 illustre aussi, incidemment, la possibilité d'enterrer des puces sur les deux faces du substrat 10, en y formant des cavités correspondantes 30.

[0030] Par exemple, on peut empiler l'une sur l'autre deux puces 12 et 12', en prévoyant des prises de connexion appropriées aux plages de contact des puces.

[0031] Divers modes de prise de connexion sont possibles. Ainsi, dans le cas des puces 12, 12' placées dans la cavité supérieure (avec les conventions de la figure) du substrat 20, les puces ont toutes deux leur face portant les plages de contact tournée vers l'extérieur (c'est-à-dire vers l'ouverture de la cavité 30), et les prises de contact avec la puce intérieure 12 se font par des plages de contact situées à la périphérie de cette dernière. On peut de cette manière relier les plages de contact des puces avec des contacts en surface en empilant des puces de dimensions progressivement 25 décroissante (configuration "en pièce montée") ou configurées de tout autre manière appropriée, procurant ainsi une réduction de surface totale encore plus importante (le cas échéant au prix d'une légère augmentation de l'épaisseur du substrat).

[0032] Dans le cas des puces 12, 12' placées dans la cavité inférieure, on a illustré (à titre d'exemple) une autre configuration, où la puce intérieure 12 a ses plages de contact tournées vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le substrat, et la puce extérieure 12' ses plages de contact tournées vers l'extérieur (les deux puces 12, 12' sont donc montées dos à dos). La prise de contact aux plots de la puce extérieure 12' est effectuée comme précédemment, en revanche la prise de contact aux plots de la puce intérieure 12 est effectuée en 54 directement à des métallisations internes 56 du substrat qui émergent dans la cavité 30. La liaison électrique en 54 peut être réalisée par des techniques connues telles que colle conductrice, "flip-chip", "ball-bonding", etc. La puce extérieure 12' est ensuite posée sur la puce intérieure 12 après réalisation de ces liaisons électriques, et sa liaison électrique est réalisée comme indiqué plus haut. L'enrobage final maintient les puces en place.

De façon générale, l'empilement de plusieurs puces dans une même cavité présente, outre la réduction de la surface occupée, de nombreux avantages en termes de conception des circuits. Ainsi, on peut simplifier le routage par rapport à des puces placées côte à côte lorsque des techniques photolithographiques sont employées pour la réalisation des conducteurs ; de plus, les tolérances de positionnement de deux puces 12 et 12' superposées sont moindres que si ces puces avaient été placées côte à côte sur le substrat.

Revendications

- 1. Un procédé de report d'une puce de microcircuit sur un substrat destiné à recevoir cette puce ainsi que d'autres composants électroniques associés pour former un circuit électronique, notamment le circuit électronique d'un dispositif médical implantable actif tel qu'un stimulateur ou défibrillateur cardiaque, caractérisé par les étapes suivantes :
 - a) obtention d'une puce nue individualisée (12) portant sur l'une de ses faces des plages de contact électrique (40);
 - b) obtention d'un substrat (20) incorporant en son sein des motifs d'interconnexion et comportant sur au moins l'une de ses faces au moins une cavité (30) de profondeur et d'étendue supérieures à celles de la puce ;
 - c) mise en place d'au moins une puce au fond de la cavité;
 - d) report sur les plages de contact de la puce de fils de liaison électrique (34, 36) émergeant au-dessus du niveau du substrat ;
 - e) remplissage de la cavité par une résine isolante (38) affleurant le plan du substrat et recouvrant la puce en laissant des fils de liaison émergents :
 - f) réalisation de connexions électriques entre les fils de liaison émergents et ledit motif d'interconnexion (24, 26, 28) au sein du subs-
 - g) report sur le substrat desdits composants supplémentaires associés (18).
- 2. Le procédé de la revendication 1, dans lequel, à l'étape c), au moins une puce est disposée avec ses plages de contact tournées vers l'extérieur.
- Le procédé de la revendication 1, dans lequel au moins certains des composants supplémentaires de l'étape g) sont reportés au-dessus de la puce.
- Le procédé de la revendication 1, dans lequel l'étape c) comporte le collage de la puce au fond de la cavité au moyen d'un film de colle (32) d'épaisseur contrôlée.
- 5. Le procédé de la revendication 1, dans lequel l'étape f) comporte la formation au-dessus de la puce d'une pluralité de couches d'interconnexion supplémentaires (42, 44, 46).
- Le procédé de la revendication 1, dans lequel, à l'étape c), on superpose une pluralité de puces (12, 12') dans la cavité.
- Le procédé de la revendication 1, dans lequel les étapes b) à g) sont accomplies collectivement sur

une plaque de substrat unique portant une pluralité de circuits électroniques, et sont ensuite suivies d'une étape de découpe du substrat pour l'individualisation de ces circuits électroniques.

8. Un circuit électronique, notamment le circuit électronique d'un dispositif médical implantable actif tel qu'un stimulateur ou défibrillateur cardiaque, comportant au moins une puce (12) reportée, ainsi que d'autres composants électroniques associés (18), sur un substrat (20), caractérisé en ce que :

 la puce est une puce nue non encapsulée, portant des plages de contact électrique (40), et

cette puce est enterrée dans l'épaisseur du substrat, au fond d'une cavité (30) remplie d'une résine isolante (38) affleurant le plan du substrat et recouvrant la puce à l'exception de fils de liaison reliés à un motif d'interconnexion (24, 26, 28) disposé au sein du substrat.

9. Le circuit électronique de la revendication 8, dans lequel au moins certains des composants supplémentaires sont reportés au-dessus de la puce.

 Le circuit électronique de la revendication 8, comprenant au-dessus de la puce une pluralité de couches d'interconnexion supplémentaires (42, 44, 46).

11. Le circuit électronique de la revendication 8, comprenant une pluralité de puces (12, 12') superposées dans la cavité. 5

30

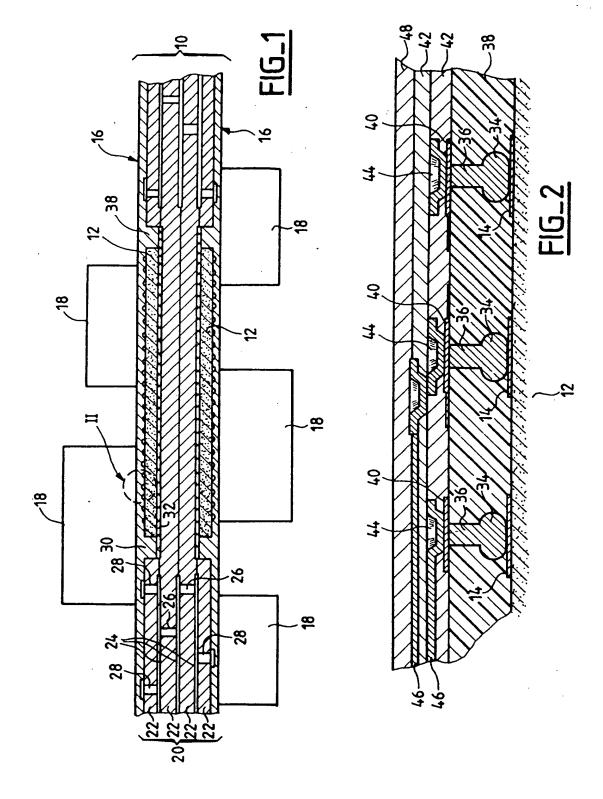
35

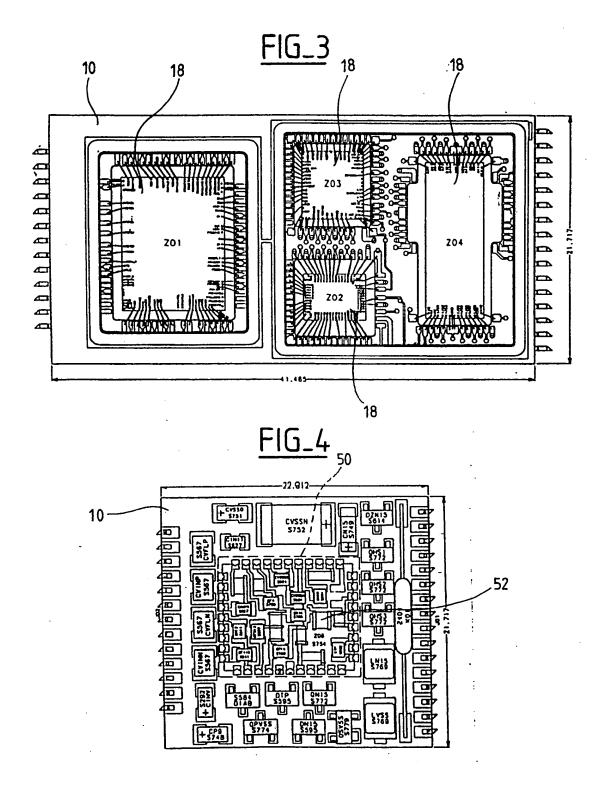
40

45

50

55





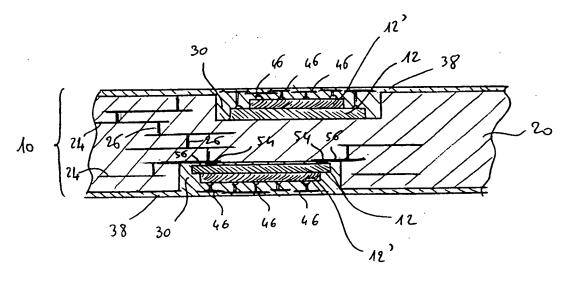


Fig. 5



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande EP 98 40 3144

DO	CUMENTS CONSIDER			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.CI.6)
Y	FILLION R A ET AL: EXTENSIONS OF AN EM TECHNOLOGY" INTERNATIONAL JOURN ELECTRONIC PACKAGIN vol. 17, no. 4, 1 o 392-399, XP00049740 * page 392, colonne alinéa - page 393, alinéa 2 * * page 394, colonne alinéa - page 395, alinéa 1 * * figures 1,3 *	BEDDED CHIP MCM AL OF MICROCIRCUITS AND G, ctobre 1994, pages 1 de gauche, dernier colonne de gauche, de droite, dernier	1-11	H01L23/538 H01L23/485 H01L25/16 H01L25/065 H01L21/58 H01L23/498
D,Y	MED) 9 décembre 199	VAL CHRISTIAN (FR); ELA 3 - page 6, ligne 10;	1-11	DOMAINES TECHNIQUES
A	GDULA M ET AL: "A HIGH-DENSITY MULTIP WITH THE GENERAL EL INTERCONNECT TECHNO DIGITAL SIGNAL PROC vol. 2, no. 4, 1 oc 247-251, XP00039363 * figure 4 *	ROCESSING MODULE MADE ECTRIC HIGH-DENSITY LOGY" ESSING, tobre 1992, pages	1-11	HO1L
A	EP 0 465 196 A (GEN 8 janvier 1992 * page 3, ligne 1 - figure 1 *	-	1-11	
Α .	DE 39 25 604 A (SIE * le document en en	MENS AG) 7 février 1991 tier * -/	1-11	
Le pr	ésent rapport a été établi pour tou	ites les revendications	1	·
	Lieu de la recherche	Date d'achèvement de la recherche		Examinateur
	BERLIN	15 mars 1999	Mun	nix, S
X : part Y : part auto A : ami O : divi	ATEGORIE DES DOCUMENTS CITE icultèrement pertinent à lui seul icultèrement pertinent en combinaisor a document de la même catégorie bre-plan technologique ulgation non-éorite ument intercalaire	E : document de bre date de dépôt ou D : cité dans la demo L : cité pour d'autres	vet antérieur, ma après cette date ande raisons	



EP 98 40 3144

DO	CUMENTS CONSIDERE	S COMME PERTINENTS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
Catégorie	Citation du document avec in des parties pertine		Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.CI.6)
A	FR 2 599 893 A (RICO * abrégé; figure 1 *	OH KK) 11 décembre 1987	1,8	
A	EP 0 450 948 A (GEN 9 octobre 1991 * abrégé; figure 2 *		3,9	·
A	EP 0 384 704 A (GEN * page 3, ligne 22 -	ELECTRIC) 29 août 1990 - page 4, ligne 23 *	4	
A	18 juillet 1995	JR HERBERT S ET AL) 34 - colonne 10, ligne	5,10	
A	WO 81 02367 A (MOSTE * page 6, ligne 20 - figures 2,3 *	EK CORP) 20 août 1981 - page 7, ligne 16;	6,11	
A	5 janvier 1993	NCE DUDLEY A ET AL) 10 - colonne 5, ligne	6,11	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
Lep	résent rapport a été établi pour tou		<u> </u>	
	Lieu de la recherche	Date d'achèvement de la recherche		Examinateur
	BERLIN	15 mars 1999	Mui	nnix, S
X:pa Y:pa aut A:art O:di	CATEGORIE DES DOCUMENTS CITE ticulièrement pertinent à lui seul riculièrement pertinent en combinaison re document de la même catégorie ière-plan technologique rulgation non-écrite cument intercalaire	E : document de br date de dépôt or lavec un D : cité dans la den L : cité pour d'autre	evet antérieur, m u après cette date nande es raisons	ais publié à la

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.

EP 98 40 3144

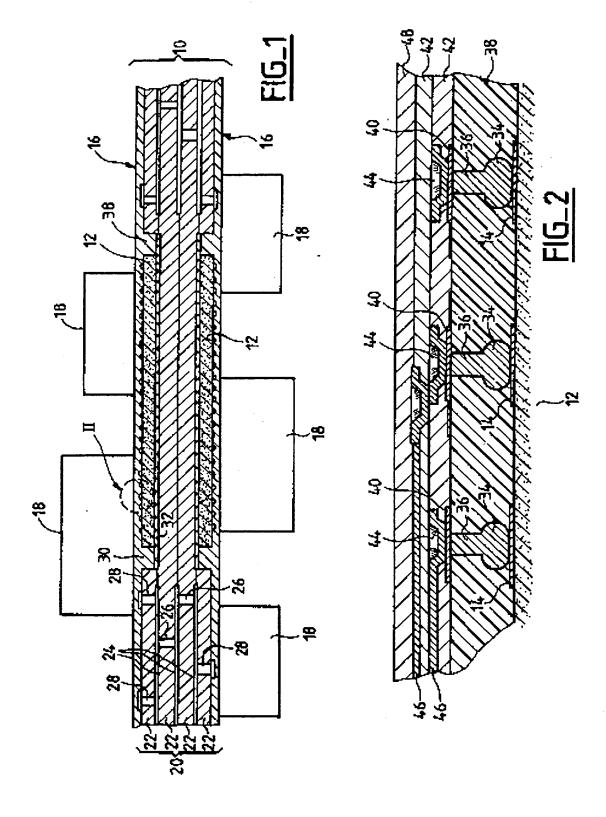
La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de

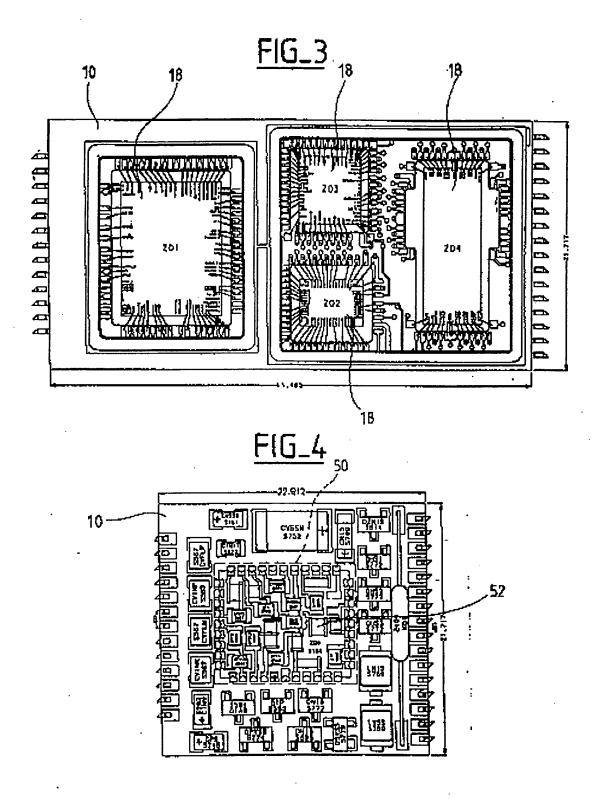
recherche européenne visé ci-dessus. Lesdits members sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

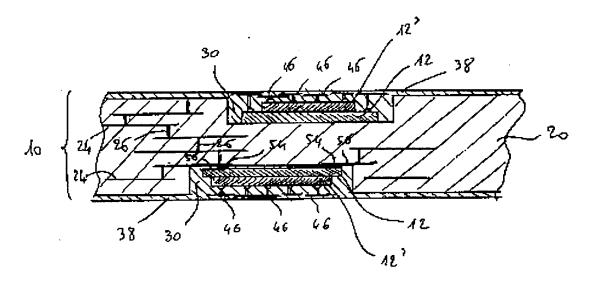
15-03-1999

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 9324956	A	09-12-1993	FR 2691836 A EP 0642699 A JP 7508615 T	03-12-199 15-03-199 21-09-199
EP 0465196	Α	08-01-1992	US 5241456 A JP 4233264 A	31-08-199 21-08-199
DE 3925604	Α	07-02-1991	AUCUN	
FR 2599893	A	11-12-1987	JP 63260041 A JP 63081095 A JP 63099995 A US 5048179 A	27-10-198 11-04-198 02-05-198 17-09-199
EP 0450948	Α	09-10-1991	US 5200810 A JP 4251969 A	06-04-199 08-09-199
EP 0384704	A	29-08-1990	JP 2271639 A US 5348607 A US 5225023 A	06-11-199 20-09-199 06-07-199
US 5434751	A	18-07-1995	AUCUN	
WO 8102367	A	20-08-1981	CA 1165465 A FR 2476389 A GB 2083285 A,B JP 57500220 T JP 63056706 B NL 8020334 T	10-04-198 21-08-198 17-03-198 04-02-198 09-11-198
US 5177594	A	05-01-1993	JP 6342871 A JP 7070672 B	13-12-199 31-07-199

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82







FG. 5